

# Байесовский выбор моделей: введение

Александр Адуенко

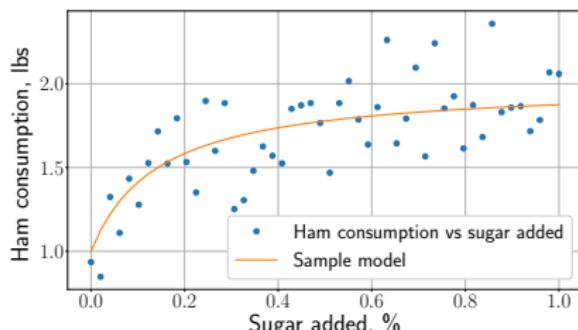
19е сентября 2022

# Содержание предыдущих лекций

- Формула Байеса:  $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$ ;
- Формула полной вероятности:  $P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})$ ;
- Определение априорных вероятностей и selection bias;
- Тестирование гипотез
  - Ошибка первого рода и мощность критерия;
  - Критическая область и как ее определить;
- Проблема множественного тестирования гипотез
  - Проблема ложных открытий при независимом одновременном тестировании множества гипотез;
  - FWER и FDR как обобщения вероятности ошибки первого рода;
  - Поправка Бонферрони как консервативное средство контроля FWER;
  - Поправка Бенджамина-Хохберга для контроля FDR для положительно регрессионно зависимых гипотез.

# Тестирование гипотез

Статистика – измеримая функция выборки (тоже случайная величина). Пусть требуется проверить утверждение: «чем больше сахара добавлено в продукт, тем больше его душевое потребление».



Пусть даны НОР пары  
 $\mathbf{z}_i = (x_i, y_i)$ ,  $i = \overline{1, n}$ ,  
показывающие для ветчины,  
сколько сахара добавлено, и сколько  
её продано на одного человека.

**Гипотеза  $H_0$ :** монотонной  
зависимости нет.

Требуется: построить статистику  $T(\mathbf{Z})$  и на уровне значимости  $\alpha = 0.05$  проверить гипотезу.

Идеальная положительная монотонная зависимость:

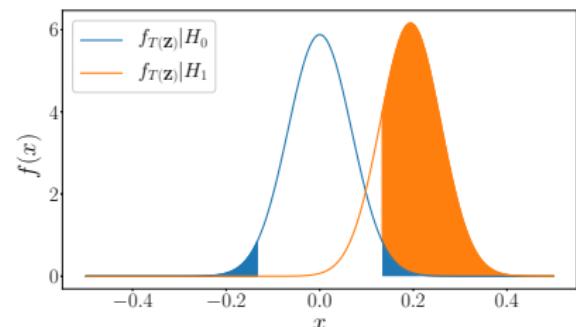
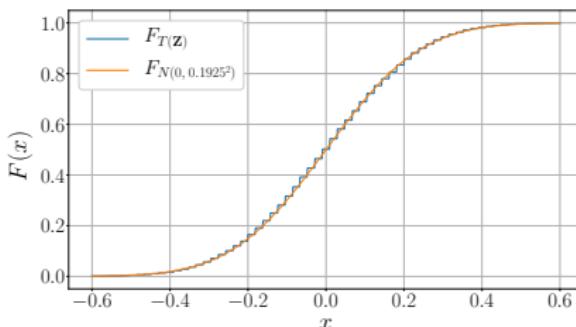
$$x_{i_1} > x_{i_2} \implies y_{i_1} > y_{i_2}.$$

Идея: введем  $\xi_i = F_x(x_i)$ ,  $\eta_i = F_y(y_i)$ ,  $\xi_i, \eta_i \sim U[0, 1]$ . Скажем, что монотонной зависимости нет, если  $F_{\xi\eta}(a, b) = F_\xi(a)F_\eta(b)$ .

## Тестирование гипотез: продолжение

$$T(\mathbf{Z}) = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} \text{sign}(x_i - x_j) \text{sign}(y_i - y_j).$$

$$\mathbb{E}T(\mathbf{Z})|H_0 = 0, \text{ } \text{D}T(\mathbf{Z})|H_0 = \frac{2(2n+5)}{9n(n-1)}.$$



**Гипотеза  $H_0$ :** монотонной зависимости нет.

**Контроль вероятности ошибки первого рода:**

$$\mathbb{P}(H_0 \text{ отвергнута} | H_0) \leq \alpha.$$

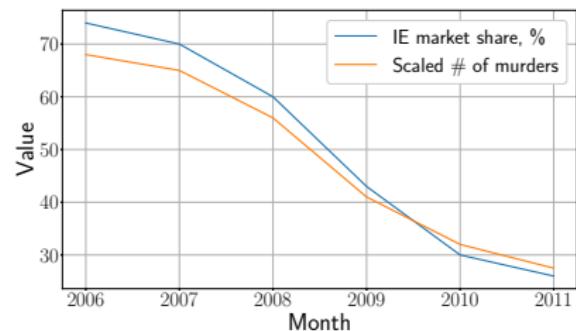
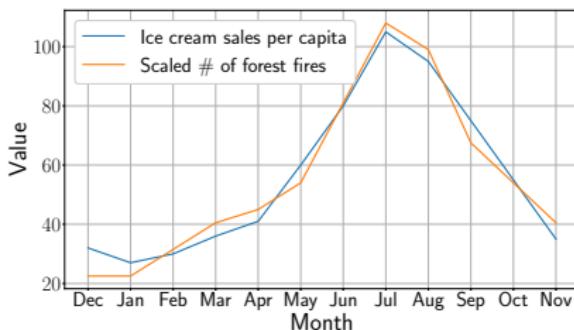
**Мощность критерия:**  $\mathbb{P}(H_0 \text{ отвергнута} | \overline{H_0}) \rightarrow \max.$

**Критическая область:**  $|T(\mathbf{Z})| > t_\alpha.$

# Множественное тестирование гипотез

$H_0 = \cup_{i \in M} H_0^i$ ,  $M = \{1, \dots, m\}$ ,  $M_0 = \{i : H_0^i \text{ — верна}\}$ ,  
 $R = \{i : H_0^i \text{ — отвергнута}\}$ .

	# верных	# неверных	Всего
# принятых $H_0$	$U$	$T$	$m - R$
# отвергнутых $H_0$	$V$	$S$	$R$
Всего	$m_0$	$m - m_0$	$m$



Меры качества:

$$\text{FWER} = \mathbb{P}(V \geq 1) \leq \alpha, \text{FDR} = \mathbb{E} \left( \frac{V}{R} I(R > 0) \right).$$

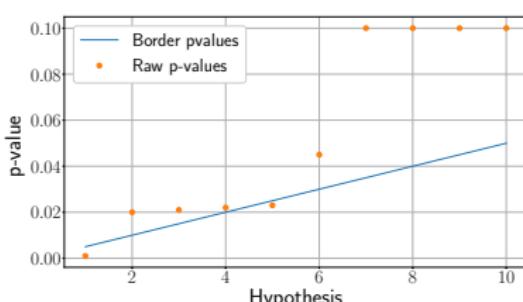
# Поправки для учета эффекта множественных проверок

**Поправка Бонферрони.** Заменим достигаемые уровни значимости  $p_1, \dots, p_m$  на поправленные (adjusted) уровни значимости  $\tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_m$ , где  $\tilde{p}_i = \min(1, mp_i)$ .

**Теорема.** Поправка Бонферрони обеспечивает  $\text{FWER} \leq \frac{m_0\alpha}{m} \leq \alpha$ .

**Доказательство.**  $\text{FWER} = \mathbb{P}(V \geq 1) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{m_0} \{p_{i_j} \leq \alpha/m\}\right) \leq \sum_{j=1}^{m_0} \mathbb{P}(p_{i_j} \leq \alpha/m) \leq \frac{m_0\alpha}{m} \leq \alpha$ .

**Поправка Бенджамини-Хохберга.**



Пусть  $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ , тогда при положительной регрессионной зависимости для  $p(p_1, \dots, p_m)$  при  $\tilde{p}_{(m)} = \min(1, p_{(m)})$ ,  $\tilde{p}_{(m-i)} = \min(1, \frac{m}{m-i}p_{(m-i)}, \tilde{p}_{(m-i+1)})$  обеспечивается  $\text{FDR} \leq \frac{m_0}{m}\alpha$ .

# Наивный байесовский классификатор

Пусть имеется  $K$  классов  $C = \{C_1, \dots, C_K\}$  и  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ .

Требуется построить классификатор  $f(\cdot) : \mathbb{R}^n \rightarrow C$ .

$$p(C_k|\mathbf{x}) = \frac{p(C_k)p(\mathbf{x}|C_k)}{p(\mathbf{x})} \propto p(C_k)p(\mathbf{x}|C_k).$$

$$p(C_k)p(\mathbf{x}|C_k) = p(C_k)p(x_1|C_k)p(x_2|x_1, C_k) \cdot \dots \cdot p(x_n|x_1, \dots, x_{n-1}, C_k).$$

«Наивность»:  $p(x_i|x_1, \dots, x_{i-1}, C_k) = p(x_i|C_k)$ .

$$p(C_k|\mathbf{x}) = \frac{p(C_k) \prod_{i=1}^n p(x_i|C_k)}{p(\mathbf{x})}.$$

Классификатор:  $f(\mathbf{x}) = \arg \max_k \left( p(C_k) \prod_{i=1}^n p(x_i|C_k) \right)$ .

Вопросы:

- Как определить  $p(C_k)$  и  $p(x_i|C_k)$ ?
- Насколько плоха «наивность», и зачем она вводится?
- Почему классификатор такого вида?

# Наивный байесовский классификатор: продолжение

**Вопрос:** как определить  $p(C_k)$  и  $p(x_i|C_k)$ ?

- 1 Определяем  $p(C_k)$  частотно по выборке, а для  $p(x_i|C_k)$  строим параметрическую модель и используем ML-оценки ее параметров по выборке;
- 2 Аналогично п.1, но используем непараметрическое оценивание плотностей;
- 3 Вводим априорное распределение на вектор вероятностей  $[p(C_1), \dots, p(C_K)]^\top$ , параметрическую модель на  $p(x_i|C_k)$  с неизвестными параметрами, и априорное распределение на параметры моделей.

**Вопрос:** насколько плоха «наивность», и зачем она вводится?

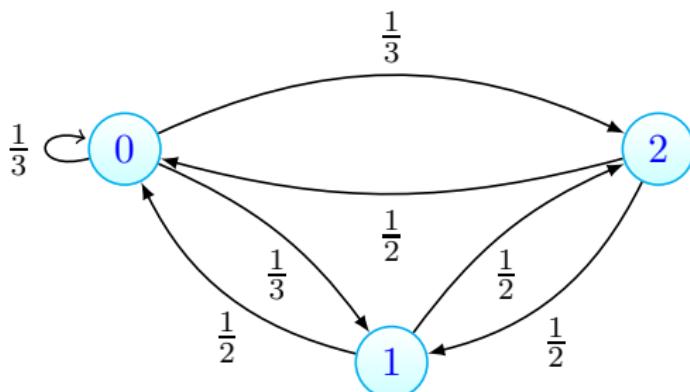
**Пример:**  $K = 2$ ,

$$p(\mathbf{x}|C_1) = \mathcal{N} \left( \mathbf{0}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right), \quad p(\mathbf{x}|C_2) = \mathcal{N} \left( \mathbf{0}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

# Наивный байесовский классификатор: продолжение

**Пример.** Классификация пользователей по интересующему атрибуту (например, полу, возрасту, достатку, интересу к некоторому товару) по истории  $x$  переходов между веб-страницами.

**Предположение:** переходы между страницами для каждого класса  $C_k$  описываются марковской цепью с некоторыми вероятностями перехода (разными для разных классов) между состояниями (веб-страницами).



$$p(C_k|x) = \frac{p(C_k)p(x|C_k)}{p(x)} \propto p(C_k)p(x|C_k).$$

$$\begin{aligned} p(C_k)p(x|C_k) &= p(C_k)p(x_1|C_k)p(x_2|x_1, C_k) \cdot \dots \cdot p(x_n|x_1, \dots, x_{n-1}, C_k) = \\ &= p(C_k)p(x_1|C_k)p(x_2|x_1, C_k) \cdot \dots \cdot p(x_n|x_{n-1}, C_k). \end{aligned}$$

**Вопрос:** как оценить  $p(x_1|C_k)$ ,  $p(C_k)$  и  $p(x_i|x_{i-1}, C_k)$ ?

Классификатор:

$$f(\mathbf{x}) = \arg \max_k p(C_k | \mathbf{x}) = \arg \max_k \left( p(C_k) \prod_{i=1}^n p(x_i | C_k) \right).$$

Вопрос. Пусть  $p(C_k | \mathbf{x})$  известна точно. Какой классификатор оптимальен?

Пусть  $K = 2$  и  $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$  есть матрица штрафа.

**Пример 1.**  $p_{11} = p_{22} = 0$ ,  $p_{12} = 0$ ,  $p_{21} = 1$ ;

**Пример 2.**  $p_{11} = p_{22} = 0$ ,  $p_{12} = 1$ ,  $p_{21} = 1$ ;

**Пример 3.**  $p_{11} = p_{22} = 0$ ,  $p_{12} = 1$ ,  $p_{21} = 10$ ;

**Пример 4.**  $p_{11} = -1$ ,  $p_{22} = -100$ ,  $p_{12} = 1$ ,  $p_{21} = 1$ .

# Экспоненциальное семейство распределений

Распределение  $p(\mathbf{x})$  в экспоненциальном семействе, если плотность вероятности (функция вероятности) представима в виде

$$p(\mathbf{x}|\Theta) = \frac{1}{Z(\Theta)} h(\mathbf{x}) \exp(\Theta^\top \mathbf{u}(\mathbf{x})).$$

Распределение	Плотность	$\mathbf{u}(\mathbf{x})$	$\Theta$	$Z(\Theta)$
$\text{Be}(p)$	$p^x (1-p)^{1-x}$	$x$	$\log \frac{p}{1-p}$	$\frac{1}{1-p}$
Poisson( $\lambda$ )	$\frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$	$x$	$\log \lambda$	$e^\lambda$
$\Gamma(\alpha, \beta)$	$\frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}$	$[\log x, x]$	$[\alpha, -\beta]$	$\frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}$
$B(\alpha, \beta)$	$\frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$	$[\log x, \log(1-x)]$	$[\alpha, \beta]$	$\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$
Dir( $\alpha$ )	$\frac{\Gamma(\sum \alpha_i)}{\prod_j \Gamma(\alpha_j)} \prod_i p_i^{\alpha_i - 1}$	$[\log p_i]$	$\alpha$	$\frac{\prod_j \Gamma(\alpha_j)}{\Gamma(\sum \alpha_i)}$
$N(\mathbf{m}, \Sigma^{-1})$	$\frac{\sqrt{\det \Sigma}}{(2\pi)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{m})^\top \Sigma (\mathbf{x}-\mathbf{m})}$	$[\mathbf{x}, \mathbf{x}\mathbf{x}^\top]$	$[\Sigma\mathbf{m}, -\frac{1}{2}\Sigma]$	$\frac{(2\pi)^{n/2} e^{-\frac{1}{2}\mathbf{m}^\top \Sigma \mathbf{m}}}{\sqrt{\det \Sigma}}$

**Пример:**  $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-m)^2} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma e^{\frac{m^2}{2\sigma^2}}}}_{Z(\Theta)} \underbrace{x}_{\overbrace{x}^{u_1(x)}} \cdot \underbrace{\frac{m}{\sigma^2}}_{\overbrace{\frac{m}{\sigma^2}}^{\theta_1}} + \underbrace{x^2}_{\overbrace{x^2}^{u_2(x)}} \underbrace{\frac{-1}{2\sigma^2}}_{\overbrace{\frac{-1}{2\sigma^2}}^{\theta_2}},$

$$Z(\Theta) = \sqrt{-\pi/\theta_2} e^{-\frac{\theta_1^2}{4\theta_2}}.$$

## Достаточные статистики

Статистика  $T(\mathbf{x})$  называется **достаточной относительно параметра  $\Theta$** , если  $p(\mathbf{x}|T(\mathbf{x}) = t, \Theta) = p(\mathbf{x}|T(\mathbf{x}) = t)$ .

**Пример:**  $p(\mathbf{x}|\Theta) = \frac{1}{Z^n(\Theta)} \exp\left(\theta_1 \sum_{i=1}^n x_i + \theta_2 \sum_{i=1}^n x_i^2\right)$ .

**Теорема Фишера-Неймана о факторизации.**  $T(\mathbf{x})$  достаточна относительно параметра  $\Theta \iff p(\mathbf{x}|\Theta) = h(\mathbf{x})g(\Theta, T(\mathbf{x}))$ .

**Экспоненциальное семейство:**  $p(\mathbf{x}|\Theta) = \frac{1}{Z(\Theta)} h(\mathbf{x}) \exp(\Theta^\top \mathbf{u}(\mathbf{x}))$ .

**Свойство:**  $E\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \nabla \log Z(\Theta)$ ,  $E\ddot{\mathbf{u}}^\top = \nabla \nabla \log Z(\Theta)$ .

**Пример (нормальное распределение):**  $Z(\Theta) = \sqrt{-\pi/\theta_2} e^{-\frac{\theta_1^2}{4\theta_2}}$ .

$E\mathbf{u}_1(\mathbf{x}) = E\mathbf{x} = -\frac{\theta_1}{2\theta_2} = m$ ,  $E\mathbf{x}^2 = \frac{\theta_1^2}{4\theta_2^2} - \frac{1}{2\theta_2} = m^2 + \sigma^2$ ;

$E\ddot{\mathbf{u}}_1^2 = D\mathbf{x}^2 = \frac{1}{2\theta_2^2} - \frac{\theta_1^2}{2\theta_2^3} = 2\sigma^4 + 4m^2\sigma^2$ .

**Пример (гамма-распределение):**  $p(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ .

$\log Z(\Theta) = \log \frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha} = \log \Gamma(\theta_1) - \theta_1 \log(-\theta_2)$ ;

$E \log x = \frac{\Gamma'(\theta_1)}{\Gamma(\theta_1)} - \log(-\theta_2) = \psi(\alpha) - \log \beta$ ;  $E\mathbf{x} = -\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{\alpha}{\beta}$ .

# Литература

- 1 Bishop, Christopher M. "Pattern recognition and machine learning". Springer, New York (2006).
- 2 MacKay, David JC. Bayesian methods for adaptive models. Diss. California Institute of Technology, 1992.
- 3 MacKay, David JC. "The evidence framework applied to classification networks." Neural computation 4.5 (1992): 720-736.
- 4 Gelman, Andrew, et al. Bayesian data analysis, 3rd edition. Chapman and Hall/CRC, 2013.
- 5 Agresti, Alan. Analysis of ordinal categorical data. Vol. 656. John Wiley & Sons, 2010.
- 6 Дрейпер, Норман Р. Прикладной регрессионный анализ. Рипол Классик, 2007.
- 7 Кобзарь, Александр Иванович. Прикладная математическая статистика. Физматлит, 2006.